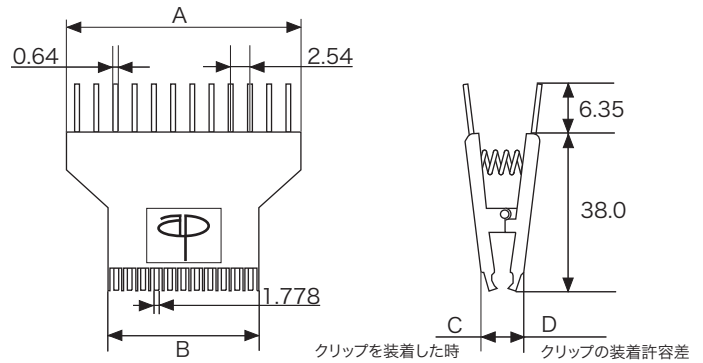
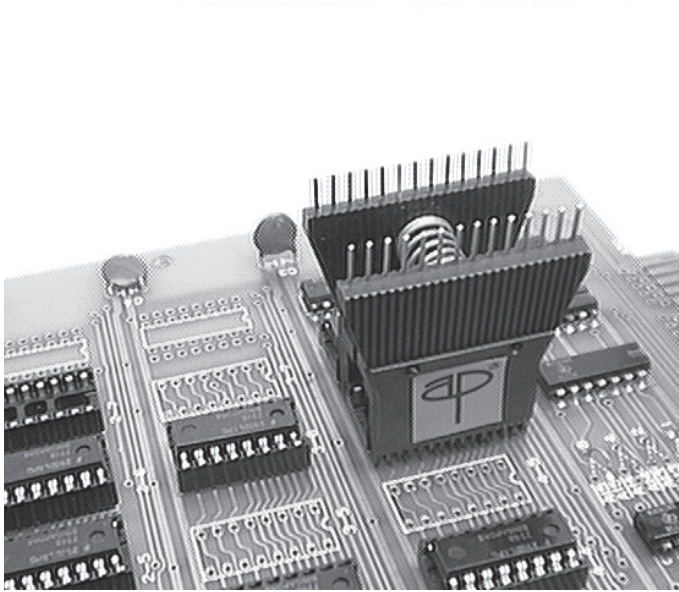
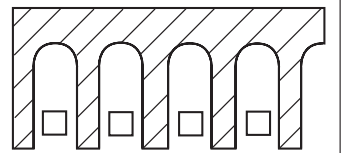


(寸法単位:mm)



A,B,C,D寸法は下表を参照

コンタクトを上部から見た図



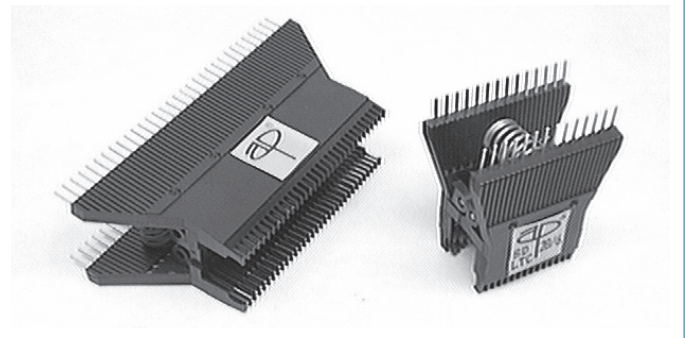
## 1.778mmピッチ用

静電防止材使用

- 1.778mmピッチDIP ICテストクリップが標準の2.54mmピッチDIP ICテストリッに加えて遂に新登場  
6機種-10.16mm(0.4")ピッチ(28ピン用)  
15.24mm(0.6")ピッチ(28,42,52,64ピン用)  
19.05mm(0.75")ピッチ(64ピン用)
- 高密度のPC基板でも使用しやすいように幅の狭いくわえ口
- 本テストクリップの上部コンタクトは2.54mmピッチですから標準のコネクタにも簡単に接続できます  
下部のコンタクトは1.778mmピッチ
- 完全な押さえ付け  
強力な高品質の金属スプリングで検査中のDIPをがっちり押さえますから、プローブの重さでテストリードとの接続が離れることはありません
- 高信頼性  
抜群の信頼性を誇るコンタクトへのこすり付け方式ですから、正方形のコンタクトは狭い幅のDIPリードから滑り落ちることはありません
- テストの安全性を重視  
ピンのショート危険性を回避するためDIP間にコンタクトが櫛状に挿入されているのでショート心配はありません

### 仕様

ボディ: ガラス繊維入り(30%) 静電防止プラスチック材 (UL94V-0)、黒色  
 コンタクト材: 合金(CuNi18Zn20)メッキ無し  
 温度範囲: -55°C~+165°C  
 相対湿度: 80%以下  
 最大電流: 2A  
 最大電圧: 250V  
 試験電圧: 1000V(コンタクトとコンタクト間)  
 1500V(コンタクトとアース間)



型番	ピン数	適合デバイス幅 (mm/mil)	寸法(mm)			
			A	B	C	D
SD-LTC28/4	28	10.16 / 400	36.37	25.27	16.25	17.00
SD-LTC28/6	28	15.24 / 600	36.37	25.27	19.30	20.57
SD-LTC42/6	42	15.24 / 600	54.15	37.72	19.30	20.57
SD-LTC52/6	52	15.24 / 600	66.85	46.61	19.30	20.57
SD-LTC64/6	64	15.24 / 600	82.10	57.28	19.30	20.57
SD-LTC64/7	64	19.05 / 750	82.10	57.28	24.13	25.40